

# DIN EN ISO 18452:2016-09 (D)

Hochleistungskeramik - Bestimmung der Dicke keramischer Schichten mit einem Kontaktprofilometer (ISO 18452:2005); Deutsche Fassung EN ISO 18452:2016

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Europäisches Vorwort.....	3
Vorwort.....	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Kurzbeschreibung.....	5
5 Prüfumgebung.....	5
6 Prüfeinrichtung.....	6
6.1 Kontaktprofilometer .....	6
6.2 Kontaktastkopf.....	6
7 Proben.....	7
7.1 Allgemeines .....	7
7.2 Oberflächenbedingungen .....	7
7.3 Anzahl der Proben .....	8
8 Durchführung .....	8
9 Berechnung .....	9
10 Grenzen für die Stufenhöhe .....	10
11 Prüfbericht .....	10
Anhang A (informativ) Einfluss des Verstärkungsfaktors und der Nivellierungsabweichung auf die gemessene Schichtdicke.....	11